**Лахов Юрий Александрович. Методика и средства мониторинга электроинфраструктуры предприятия изготовления микроэлектроники: диссертация кандидата Технических наук: 05.02.22 / Лахов Юрий Александрович;[Место защиты: ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»], 2018 - 169 c.**